DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008877382

Image available

WPI Acc No: 1992-004653/199201

Related WPI Acc No: 1993-311826; 1996-473396; 1997-499659

XRPX Acc No: N92-003409

Liquid-crystal display panel - has scanning-line drive and signal line drive circuits along periphery of pixel region on glass substrate

NoAbstract Dwg 1/7

Patent Assignee: HITACHI LTD (HITA)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No

Kind Date Applicat No

Kind Date

Week

JP 3259123

Α

19911119 JP 9056372

19900309 Α

199201 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9056372 A 19900309

Title Terms: LIQUID; CRYSTAL; DISPLAY; PANEL; SCAN; LINE; DRIVE; SIGNAL; LINE; DRIVE; CIRCUIT; PERIPHERAL; PIXEL; REGION; GLASS; SUBSTRATE;

NOABSTRACT

Derwent Class: P81; U14

International Patent Class (Additional): G02F-001/13; H01L-027/12;

H01L-029/78

File Segment: EPI; EngPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03596223 **Image available**

DISPLAY DEVICE, MANUFACTURE OF DISPLAY DEVICE, AND SUBSTRATE FOR DISPLAY

PUB. NO.:

03-259123 [JP 3259123 A]

PUBLISHED:

November 19, 1991 (19911119)

INVENTOR(s): MOCHIZUKI YASUHIRO

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

02-056372 [JP 9056372]

FILED:

March 09, 1990 (19900309)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/136; G02F-001/1333; G02F-001/1343; H01L-027/12;

H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R096 (ELECTRONIC MATERIALS --

Glass Conductors)

JOURNAL: Section: P, Section No. 1312, Vol. 16, No. 60, Pg. 127,

February 14, 1992 (19920214)

ABSTRACT

PURPOSE: To manufacture the display device efficiently by setting the minimum working size of semiconductor elements formed in a display area smaller than the minimum working size of semiconductor elements outside the display area.

CONSTITUTION: The minimum working size of the semiconductor elements formed in the display area 11 is made smaller than the minimum working size of the semiconductor elements in areas 12 and 13 other than the display area. Namely, a picture element part 11 is formed by repeating the same pattern in two dimensions and worked finely by performing alignment and exposure divisionally plural times. A lead-out wiring part, on the other hand, is not the repetition of the same pattern frequently and a peripheral circuit part which is large in working rule is worked finely by batch exposure. Consequently, the peripheral circuit part and picture element part are having proper constitution without increasing the number of formed manufacture processes.

爾日本国特許庁(JP)

の特許出類公開

平3-259123 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)11月19日

G 02 F 1/136 1/1333 1/1343

27/12

29/784

5 0 0 5 0 0

9018-2K 7724-2K 9018-2K

7514-4M

9056-4M H 01 L 29/78

3 1 1

審査請求 未請求 請求項の数 11 (全9頁)

60発明の名称

H 01 L

表示装置、表示装置の製造方法及び表示用基板

頭 平2-56372 创特

頭 平2(1990)3月9日 29出

望 月 ②発 明 者

弘.

勝男

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所內

利出 題

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

700代理 弁理士 小川 外 2 名

1. 発明の名称

表示装置、表示装置の製造方法及び表示用基板

2. 特許請求の範囲

1. 少なくとも一つの基板と、

上記基板上に形成された複数の半導体素子と、 上記半導体業子によつて、制御される表示体

上記基板は、表示領域と、表示領域以外の領 域とに分かれ、

上記半導体素子は、上記表示領域及び表示領 域以外の領域に形成され、

上記表示領域に形成された上記半導体素子の 最小加工寸法は、上記表示領域以外の領域に形 成された上記半導体素子の最小加工寸法より小 さいことを特徴とする表示装置。

2.少なくとも一つの基框と、

上記基領上に形成された複数の半導体素子と、 上記半導体兼子によつて、制御される表示体 ٤,

上記基框は、表示領域と、表示領域以外の領 域とに分かれ、

上記半進体表子は、上記表示領域及び表示領 域以外の領域に形成され、

上記表示領域以外の領域に形成された上記学 塩体書子の耐圧は、上配表示領域に形成された 上記半導体楽子の誾圧より大きいことを特徴と する表示装置。

3.少なくとも一つの基根と、

上記基板上に形成された複数の半導体表子と、 上記半導体表子によつて、制御される表示体 ٤.

上記基框は、表示領域と、表示領域以外の領 域とに分かれ、

上記手道体表子は、上記表示領域及び表示領 域以外の領域に形成され、

上記表示領域に形成された上記半導体業子の リーク電流は、上記表示領域以外の領域に形成 された上記半導体指子のリーク電流より、小さ いことを特徴とする表示装置。

特別平3-259123 (2)

4.少なくとも一つの基板を準備する工程と、

上記基板を表示領域と表示領域以外の領域と に分けて、それぞれの領域に半導体素子を形成 する工程と、

上記半導体楽子によつて、制御される表示体 を形成する工程とを有し、

上記表示領域への半導体素子の形成は、分割 露光方法にて行い、

上記表示領域以外の領域への半導体表子の形成は、一括第光方法にて行うことを特徴とする 表示装置の製造方法。

5. 特許請求の範囲第4項記載の表示装置の製造 方法において、

上記分割賃光方法の実施に当たつては、調接する分割領域間に等る配線部分の連結のために 上記配線額以上の寸法を重ねて露光することを 特徴とする表示装置の製造方法。

6. 特許蓄求の範囲第5項記載の表示装置の製造 方法において、

上記分割露光方法の実施に当たつては、課接

する分割領域間に跨る配線部分の連結のために 上記配線幅以上の寸法を重ねるとともに、ネガ 型のフォトレジストを用いて露光することを特 徴とする表示装置の製造方法。

- 7. 特許請求の範囲第1項乃至第3項において、 上記半導体素子は、審議トランジスタであることを特徴とする表示装置。
- 8、少なくとも一つの基板と、

上記基板上に形成された複数の半導体素子と、 上記基板は、表示領域と、表示領域以外の領域とに分かれ。

上記半導体素子は、上記表示領域及び表示領域以外の領域に形成され、

上記表示領域に形成された上記半導体素子の 最小加工寸法は、上記表示領域以外の領域に形成された上記半導体素子の最小加工寸法より、 小さいことを特徴とする表示用基板。

9、特許請求の範囲第1項乃至第3項において、 上記半導体案子は、多結晶シリコンを範疇層と する書限トランジスタであることを特徴とする

表示装置.

- 16. 特許請求の範囲第1項乃至第3項において、 上記表示領域内の上記半導体業子は、非品質シ リコンを能動層とする稼譲トランジスタである ことを特徴とする表示独鸞。
- 11.特許請求の範囲第1項乃至第3項において、 上記表示領域以外の領域の上記半導体表子は、 多結晶シリコンを簡動層とする存属トランジス タであることを特徴とする表示装置。

3. 発明の辞細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、表示装置、表示装置の复造方法及び 表示用基板に係り、特に液晶表示用として好道な 表示装置、表示装置の製造方法及び表示用基板に 即する

【徒来の技術】

被品表示装置用のTPTパネルにおいて、各調 素等のTPT素子とそれらを解動する周辺四島を 同一基板上に形成した周辺回路内蔵型アクテイブ マトリンクスパネルが知られている。これらに関 するものには例えば、特難昭64-2088号,特開昭 60-26932 号等が挙げられる。

更に、TドTパネルに冗長性を付与し大顧面パネルの歩きり向上のため一つの画楽に複数のTFT 妻子を配置する構成が知られている。これらに関するものには特質昭63~186216号、特護昭61~ 121034号等が挙げられる。

また、大百面TFTパネルの製造方法としての 分割電光法としては、特関昭61-180275号等があ る。

[発明が解決しようとする課題]

上記従来技術においては、各面素用のTFTと 周辺回路用のTFTの構造については特別の配慮 がなされておらず、このため両者のTFTとも特 性を最良のものにするのは困難であるという問題 がある。

本是明の目的は、優れた特性を有する表示装置 及び表示用基板を提供することにある。さらに、 優れた特性を有する表示装置及び表示用基板を比 数的容易に容ることのできる表示装置の製造方法

特閒平3-259123 (3)

を掛供することにある。

本発明の他の目的は、各画資用TFT及び周辺 国路用TFTを簡単な方法でそれぞれ最適な構造 を形成し、優れた特性を示すパネルを提供するこ とにある。

本 是明のその他の目的は、大画面のTFTパネルをパターン糖度が優れてかつ効率的に製造する 方法を提供することにある。

(無難を解決するための手段)

上記目的を達成するための本発明の特徴は、

- 1)表示装置において、少なくとも一つの基板と、上記基板上に形成された複数の半導体妻子と、上記単導体妻子によつて、制御される表示体と、上記基板は、表示領域と、表示領域以外の領域とに分かれ、上記平導体妻子は、上記表示領域及び表示領域以外の領域に形成され、上記表示領域以外の領域に形成された上記半導体妻子の最小加工寸法より小さいことを特徴とする。
 - 2) 表示装置の製造方法において、少なくとも

一つの基板を筆書する工程と、上記基板を表示領域と表示領域以外の領域とに分けて、それぞれの領域に半導体素子を形成する工程と、上記半導体素子によつて、制御される表示体を形成する工程とを有し、上記表示領域への半導体素子の形成は、分割需光方法にて行い、上記表示領域以外の領域への半導体素子の形成は、一括需光方法にて行うことを特徴とする。

3)表示用基板において、少なくとも一つの基板と、上記基板上に形成された複数の半導体素子と、上記基板は、表示領域と、表示領域以外の領域とに分かれ、上記半導体素子は、上記表示領域及び表示領域以外の領域に形成され、上記表示領域に形成された上記半導体素子の最小加工寸法は、上記表示領域以外の領域に形成された上記半導体素子の最小加工寸法より、小さいことを特徴とする。

上記した本発明の目的/特徴及び上記以外の本 発明の目的/特徴については、以下の記載よりさ らに明らかにされる。

(作用)

上記目的を連成するために、面素部分のTFTの微細加工ルールを開辺回路部分のTFTの、微細加工ルールより小さく形成することにしたものである。ここで微細加工ルールとは、TFTを形成するための最小加工寸法(Siの島の大きさ、ゲートの個や長さ、コンタクトホール。配線層の個)及びこれらのマスク合わせのための予格寸法を意味する。

更に、そのため製造プロセス中のホトリソグラフィ工程において、加工ルールの大きい周辺回路 部分は一抵露光。加工ルールの小さい画楽部分は 分割量光により微額加工することにしたものである。

被品表示装置用の周辺回路内蔵アクティブマト リンクスパネルにおいては、面裏部分及び周辺回 窓部分の特徴は次の点がある。

(1) 資源部分のTPTの寸法を小さくすると、関ロ事が大きくでき鮮明な画像が得られる。高糖 銀用の表示装置ではこの傾向は益々強く望まれ る。一方、周辺回略部分はTFTの加工寸法の 制約は少なく、比較的大きな楽子を用いること ができる。

- (2) 後で述べる第1 因 (b)(c) に示すように顧 素部分は同一パターンの二次元的難返しであり、 ホトリソグラフイの工程を一枚の基板につき複 数回に分割してアライメントと露光をくり返す ことにより機能加工ができる。一方、周辺回路 部分では、引出し配線部等阿一パターンの網返 しでない場合が多く、分割露光のたびにホトマ スクの変更が必要となり作業性が高い。このた め、基板上の1パネル分の周辺回路領域は1 担 のアライメントと常光による一括電光方式が望ましい。
- (3) TFTの特性上では、耐暑部分はTFTの寸法を小さくすることによりリーク電流(オフ電流)を低級でき鮮明な画像が得られる。周辺短常部分はTFTの寸法を大きくしてソース・ドレイン間を高耐圧化し、駆動館力を大きくすることができる。

特閒平3-259123 (4)

(4) TPTパネル用の基板は一般に歪点約550 ~650℃のガラス基板が用いられる。このガ ラス基板は製造工程中の熱処理により変形する。 特に存出と収録の問題が大きく、ガラス基板周 辺部は寸法シフトが大きくなる。蓄楽部分はガ ラス基板の中央部に配置するため微細加工しや すくTPTの寸法も小さくできるが、周辺回路 部分はガラス基板の周辺部に配置されるため、 パターン合せ等のためにはTPTの加工寸法を 大きくした方が容易に作成できる。

(夹笔例)

以下、本発明の実施例を透面を用いて詳細に説明する。

実施例1

第1間(a),(b),(b)及び(d)は本発明の一 実施例の周辺西島を内産した故島表示用TPT基 板の平面模式図一部分解斜模器、その平面パター ン及びカラー液晶表示装置の斜視新聞図を示す。 符号10はガラス基板で、その品位は否点645 で、大きさは600×1.1 である。符号11

第2回は上記TFTの新面模式園を示す。 関素 用TFT及び周辺回路用TFTも平面寸法 (パターン) が異なるので全く同じプロセスで作成される。

ガラス基板20の表面に、誤ጆ60ヵmの多結 品シリコン購21を基価温度550℃の健圧CVD は各画者のスインチ用のTFTをマトリンクス状 に配置した表示領域たる賈素領域で機48歳。 継 3 6 m であり、5 0 μm c の個々の画楽が機 860 ドツト、織720ドツト、合計69万億配置され ている。この舊業の中には最小寸法3ヵヵの多箱 品シリコンTFTが設置されている。TFTは MOS構造でその加工寸法はゲート長10μm。 ゲート報3ヵmである。12及び13は画業用 TPTを刷動するための表示領域以外の領域であ る周辺回路領域で、約2万個の量小寸法は6 mm の多額易シリコンTFTが配置されている。12 は垂直シフトレジスタから成る走査暴棄動団路、 13はサンプリングトランジスタ、分割マトリツ クス及び水平シフトレジスタから成る信号協覧動 国島が構成されている。代表的TFTの加工寸法 は負荷MOSのゲート長30gm、ゲート幅10 μm、ドライバMOSのゲート長6μm、ゲート 催50gmである。

なお、本実施例で形成されたアクテイブマトリ クス基板は第1間 (d) に示すようにカラー被基

法で形式によるのので、20時間でイングリーンので、20時間でイングリーンので、20時間では、10年

表1は上記方法により形成したTFTの特性を示す。1基板内5点、3基板の制定の平均値を示す。国素部のTFTの特徴は、オフ電流が小さいことであり、これはTFTの機能加工によるものである。一方、周辺回路部のTFTの特徴は、ソ

转期平3-259123 (5)

数 1 TFT特性

| 項目 | 西楽部TFT | 周辺国略部TFT |
|-----------------|---------|----------|
| オン電流(A) | 2×10- | 4×10- |
| オフ電波(A) | 1×10-11 | 4×10-11 |
| しきい値電圧(V) | 7.5 V | 7.5 |
| ソース・ドレイン間耐圧(♥) | 22 | 28 |
| キヤリア移動度(cd/V・S) | 28 | 35 |

×80 pm¹ , 商素数は1120×780であり、 商素部31のTFTの寸法はゲート長50 pm , ゲート幅8 pm , 周辺目路部32のTFTの寸法 はゲート長50 pm , ゲート幅50 pm であり、 最小配線幅は両者とも10 pm であり、 商素の調 口率は60.5%である。

製造プロセスは上記実施例1と同様であるが、ホトリソグラフイにおいては第3回に示す様に、周辺回路部32(走査線駆動回路と信号線整動回路)は一括貫光。酸素部31は12回の分割露光とした。即ち、まず一括露光で走査線駆動回路と信号線撃動回路を露光し、次に5°ホトマスクを用いて面裏部31を点線で示した12区裏に分け

ース・ドレイン間の耐圧が高く、またキヤリア移動度が大きいことであり、これはTPTの寸法が大きくて多結品シリコン臓の局所的なプレークダウンやパンチスルーが防止できるため及び多結晶シリコン層表面でのキヤリア移動度のロスが伝統されるためである。耐圧としては、画象部用TFTは約10~20V、周辺駆動回路TFTは約30V以上が望ましい。

实施例 2

次に面面サイズ14" (通称サイズ、正確には268.8m×187.2m, 対角12.9")の大調面液晶表示装置に適用した何を第3回を用いて設明する。

大きさ300×235m² のガラス基板30を 用いて、実施例1と同様に周辺四路内離TFTパ ネルを形成した。ただし、一面景の大きさは240

て分割露光した。この時、分割露光痕域の境界で の走査幕及び信号線の新線を防止するため第4回 に示す様に次の方法による。まず、ホトレジスト はネガタイプを用い、分割糞光のエリアを記載幅 Wと同じ10μm (第4間中(a)) 以上重複し て露光した。この結果、第1の分割露光における 業外級規封部分(ハツチング都 b) 及び第2の分 部舞光における常外線派射部分(ハツチング部 a) の少なくとも一回業外線服射された部分はホトレ ジストを残存させることができ、配線の断線を貼 止できる。なお、二重に業外線限別を受けた部分 は、運常の一目常外線照射を受けた部分によって ほぼ囲まれており、パターン特皮に悪影響を及ぼ すことはない。これにより、分割露光気域の境界 における独義パターンの形状に特別な記慮をする ことなく良好な配線接続が可能となった。

本方式により大調面基板にも高稽度のパターン
形成が可能となった。

実施例2において、TFTパネルの歩音り向上 法として買妻分割を試みた。また更にTFT特性 の向上、特にオフ電波低減のためゲート分割構造 (マルチゲート構造)のTFTを採用した。

第5個は百選分割の平面パターンを示す。製法 は実施例2と同様であるが、1回素50を走査線 51で上下2つの領域に分け、それぞれの領域に 1つずつ計2つのTPT52a, 52bを設置し た。これにより、1つのTFTが破損しても1回 · 裏の1/2の画後はON/OFF動作し、欠陥を 目立ち難くしたものである。また、TFT52a。 . 52 bの構造もゲート電揺53 a , 53 b を 8 μピンチで3分割した。なお、54は留TPT 52 a , 52 b に共通の信号線、55 a と 55 b はTFTのソース領域に接続された透明電攝(ITO) を示す。この構造では、1 留業50の第日本は 4.9.7% が得られており、実用的には充分な難 度が得られる。またゲート分割構造(マルチデー タ電極構造)により、オフ電流は半減させること ができ、被暴表示装置としての画面内の輝度の変 化が小さく高品位の関係が得られる。

本売望は、被品表示装置における買損部と周辺

特閒平3-259123 (6)

図路のTドTのみならず、配面図路内蔵の各種センサ、例えば、イメージセンサ,シリコン単結品のピエゾ抵抗効果を利用した圧力センサ,感熱記録用ヘンド等にも適用できる。

また、第6回及び第7回はTPT-LCDの資素部及び異型回路部のパターンサイズの異なりを示すホトマスク平面パターン関である。

Si島の大きさ及びAI配線の幅が蓄楽部と周辺四路都で具なることが明确になっていることが明确。

すなわち、第6回は、第1回(c)に示す伝統 Aのパターンを示し、第7回は、第1回(c)に 示す個域Bのパターンを示す。

本発明の特徴のいくつかを列挙すると、

- 1.被暴表示装置用の周辺要数回路を同一基板上 に内離したアクテイプマトリックスパネルにおいて、関連部分のトランジスタの加工寸法を用 辺遊動回路部分のそれより小さくしたこと。
- 2. 被基表示装置用の周辺開助日路を同一基板上 に内慮したアクテイブマトリンクスパネルにお

形成。大震面パネルの高精度形成、冗長システム の適用による歩管り肉上が達成できる。

すなわち、LCD用TFTでは一枚の基板に1つの欠陥があると原則としては不合格となる。

LSIではSiウエハを小さくペレタイズする ため1ウエハ内に欠陥があつてもそのペレントの み不良となり他のペレントは良品とすることがで きる。

このため

- 1) 欠陥を助止する方法
- 2) 欠職があつても動作する方法。冗長方式 が検討されている。

兄長方式(システム)の何としては

- ♠) 1 調素に複数値のTFTを作成し、1つが欠 施でも依が動作して正常な資金を示す。
- b) 記憶の新線が生じても二重記値することにより正常動作させる。
- a) ゲート電極とドレイン電極がショートすると 十文字の欠陥(緩,機1男の調楽が全てだめに なる)が発生するが、ゲートラインとゲート電

いて、周辺鹿動四島部分のトランジスタの耐圧 を両妻部分のそれより大きくしたこと。

- 3. 被品表示装置用の胃辺壅動回路を同一基板上 に内意したアクテイプマトリックスパネルにお いて、面裏部分のトランジスタのリーク電流を 周辺駆動回路部分のそれより小さくした。
- 4. 膵臓トランジスタは多結晶シリコンを主体と すること。
- 5. 存譲トランジスタパネルの製造方法において、 周辺鹿島四島部分は一括貫光方式。選楽部分は 分割貫光方式とすること。
- 6. 分割需光の境界附近の配線の連結は、ネガ型 ホトレジストを用い配線解以上の寸法を重ねて 電光すること。
- 7. 神臓トランジスタパネルを用いて被晶表示装置を形成すること。

本発明によれば、液晶表示用TPTアクテイブマトリックスパネルの周辺回路部と画楽部をそれぞれ適切な構成に製造プロセスの工程数を増やすことなく形成できる。このため、高精細パネルの

極の間に適切な抵抗値を挿入することにより点 欠陥 (1 囲来のみ) にできる。

などがある。

本発明では特に新規な冗長アイデアはないが、 パターン特度を区別することで上記の冗長アイデ アが取り入れやすくなる。

明編書中の用語について、補足説明すると、

加工寸法とは、TFT用のSi島の大きさ(ゲート帳・ゲート長さ)。配識層の幅などの機能加工の大きさ第2回24の幅。毎4回b。cの領。

耐圧とは、MOS構造のTFTのソース・ドレイン間の耐圧(耐圧を決める要因は、Si島の大きさ(ゲート長)、厚み、不純物濃度等である)である。

同一基板とは、TFT工程の最初のスタート材料であるガラス基板LSI工程のSiウエハに相当する。

別の基板を調接したり、貼合せる場合は、個々の基板に別々のプロセスでTPTを作成することが可能である。

特別平3-259123 (ア)

リーク電流とは、TFTのオフ電流(ゲート電圧(n.チャンネルでは負パイアス)印加時のソース・ドレイン開電流)を置う。

一括雲光,分割賞光とは、元来は一枚の基板全面を一枚のホトマスクを用いて一回のアライメントと雲光で実施する方法が一括雲光方式であり、 基板全面を複数団のアライメント電光に分けて実施する方法が分割雲光である。

ここでは、耳辺四路領域は一回のアライメント と露光で、面景領域は複数語のアライメントと舞 光に分けて実施する方法をいう。

記載幅とは、走査用パスライン及び信号用パス ラインをいう。

[発明の効果]

本発明によれば、優れた特性を有する表示装置 及び表示用基板を提供することにある。さらに、 優れた特性を有する表示装置及び表示用基板を比 載的容易に得ることのできる表示装置の製造方法 を提供することができる。

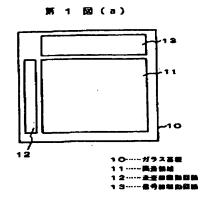
4. 関値の信単な説明

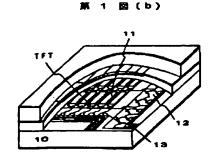
第1因(a)(c)は本発明の一実施例を説明するためのTFTパネルの平面模式圏、第1団(b)(d)は、被品表示設置の新面斜視圏、第1団は本発明の実施例のTFT構造を示す新面域式圏、第3回及び第4団は本発明の他の実施例のTFTパネルの平面模式圏及びその局所拡大医の形式式圏、第5回は本発明の他の実施例を示す被品表示装置の順楽部の平面模式圏、第6団及び第7団は、基板上に形成されたパターン説明するための平面圏である。

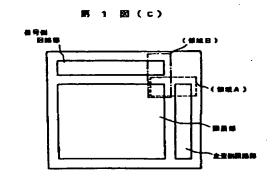
10,30…基板、11,31… 商業領域、32 … 周辺四馬領域、50… 面表。

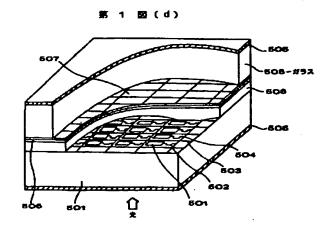
代理人 弁理士 小川勝男











特閒平3-259123 (8)

